

**Определение структуры статистических закономерностей методом кластеризации наблюдений**

**Budarin, Vladimir; Rätsep, Ülo;** Teevet, J.-Т. Электронная техника. Серия 9, Экономика и системы управления : научно-технический сборник 1981 / с. 45-49 : илл [https://www.ester.ee/record=b2160900\\*est](https://www.ester.ee/record=b2160900*est)

**Прогнозирование качества интегральных микросхем на основе кластеров состояний**

**Budarin, Vladimir; Rätsep, Ülo;** Teevet, J.-Т. Методы и средства цифровой обработки сигналов 1984 / с. 111-115  
[https://www.ester.ee/record=b1302208\\*est](https://www.ester.ee/record=b1302208*est) <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/e49ece5a-b726-4a2f-860f-748b84670a0c>